

第4章 パーセプトロン： 分類アルゴリズムの基礎

熊谷佳奈

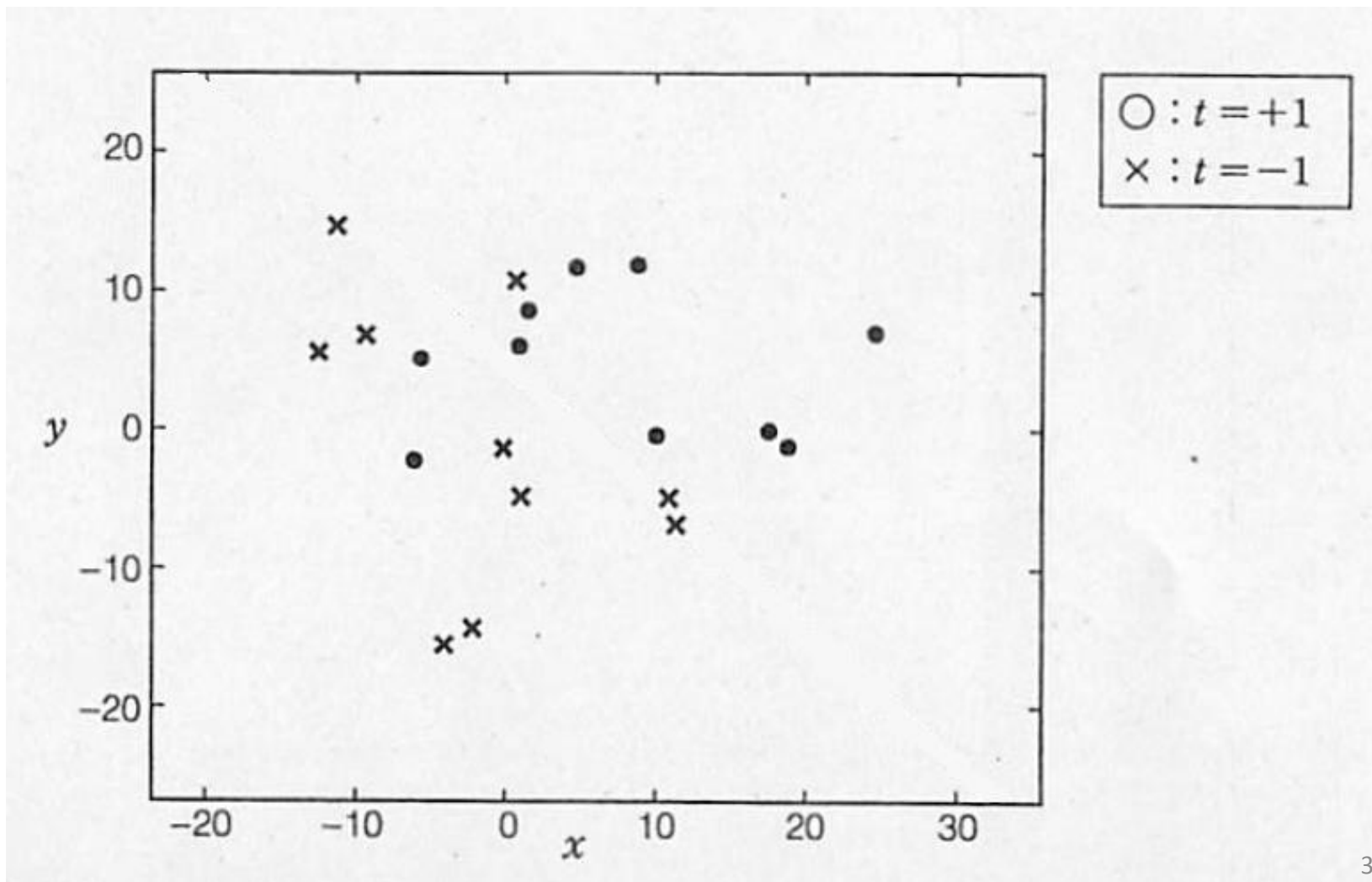
パーセプトロン

- データをいくつかのクラスに分ける
- 例題2では線形判別による新規データの分類を行うことが目的である

例題2

- (x, y) 平面上にプロットされた多数のデータがある
- それぞれのデータは属性値 $t = \pm 1$ を持つ
- つまり N 個のデータ $\{(x_n, y_n, t_n)\}_{n=1}^N$ が与えられている状況である
- 属性値 t を推測する (x, y) 平面上の直線を見つけることが目的である

例題2



確率的勾配降下法のアルゴリズム

- (1) パラメーターを含むモデル(数式)を設定する
- (2) パラメーターを評価する基準を定める
- (3) 最良の評価を与えるパラメーターを決定する

平面を分割する直線の方程式(1)

- 直線の式といえは $y = ax + b$ である
- ここでは x と y を対等に扱うために次の一次関数を用いる

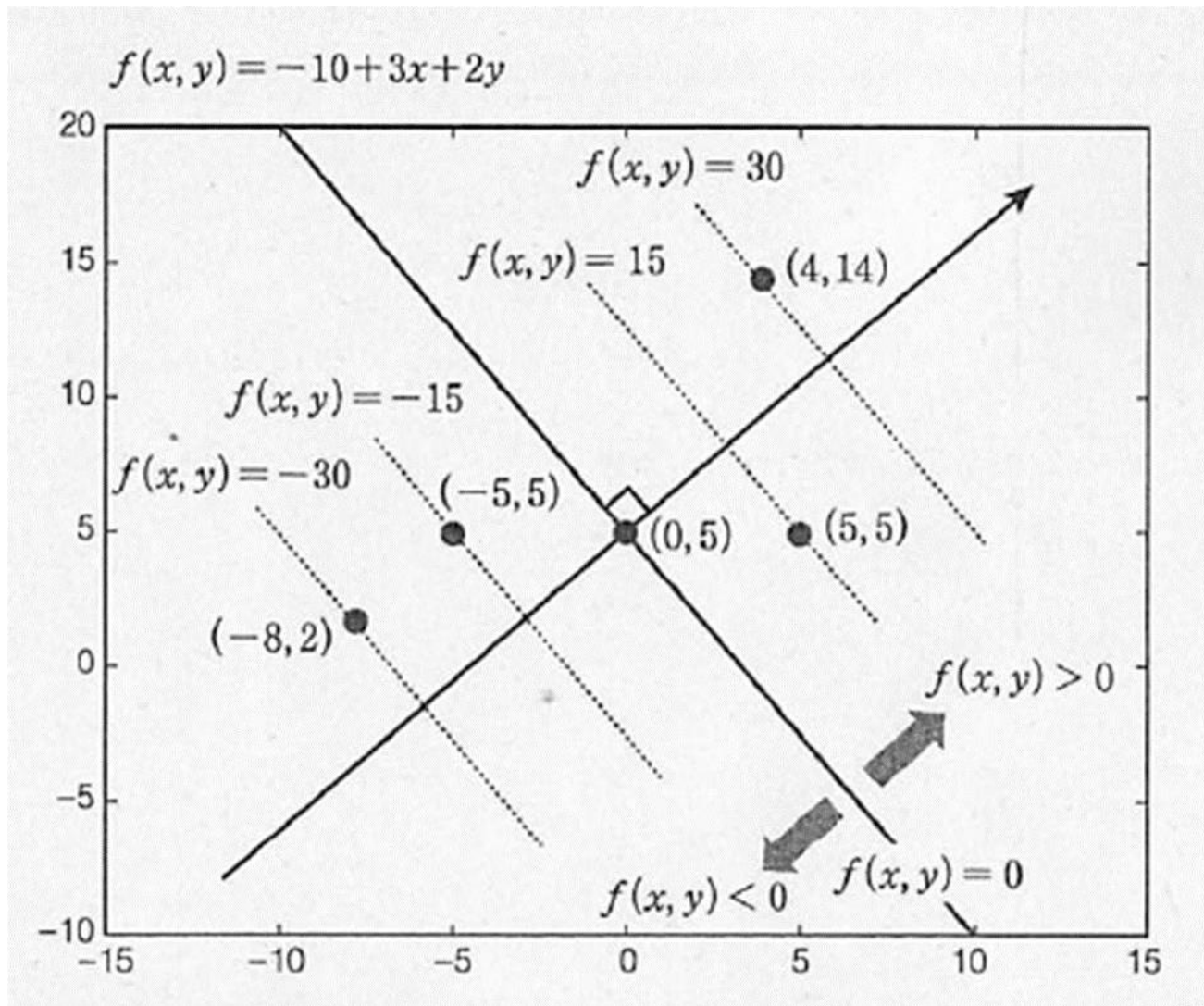
$$f(x, y) = w_0 + w_1x + w_2y$$

- この時、 (x, y) 平面を分割する直線は $f(x, y) = 0$ で表される

平面を分割する直線の方程式(2)

- 分割された2つの領域は、 $f(x, y)$ の符号で判別できるようになる
- 境界線から離れるほど、 $f(x, y)$ の絶対値が大きくなる

具体例



平面を分割する直線の方程式(3)

- 次のルールで、データを分類する

$$f(x, y) > 0 \Rightarrow t = +1$$

$$f(x, y) < 0 \Rightarrow t = -1$$

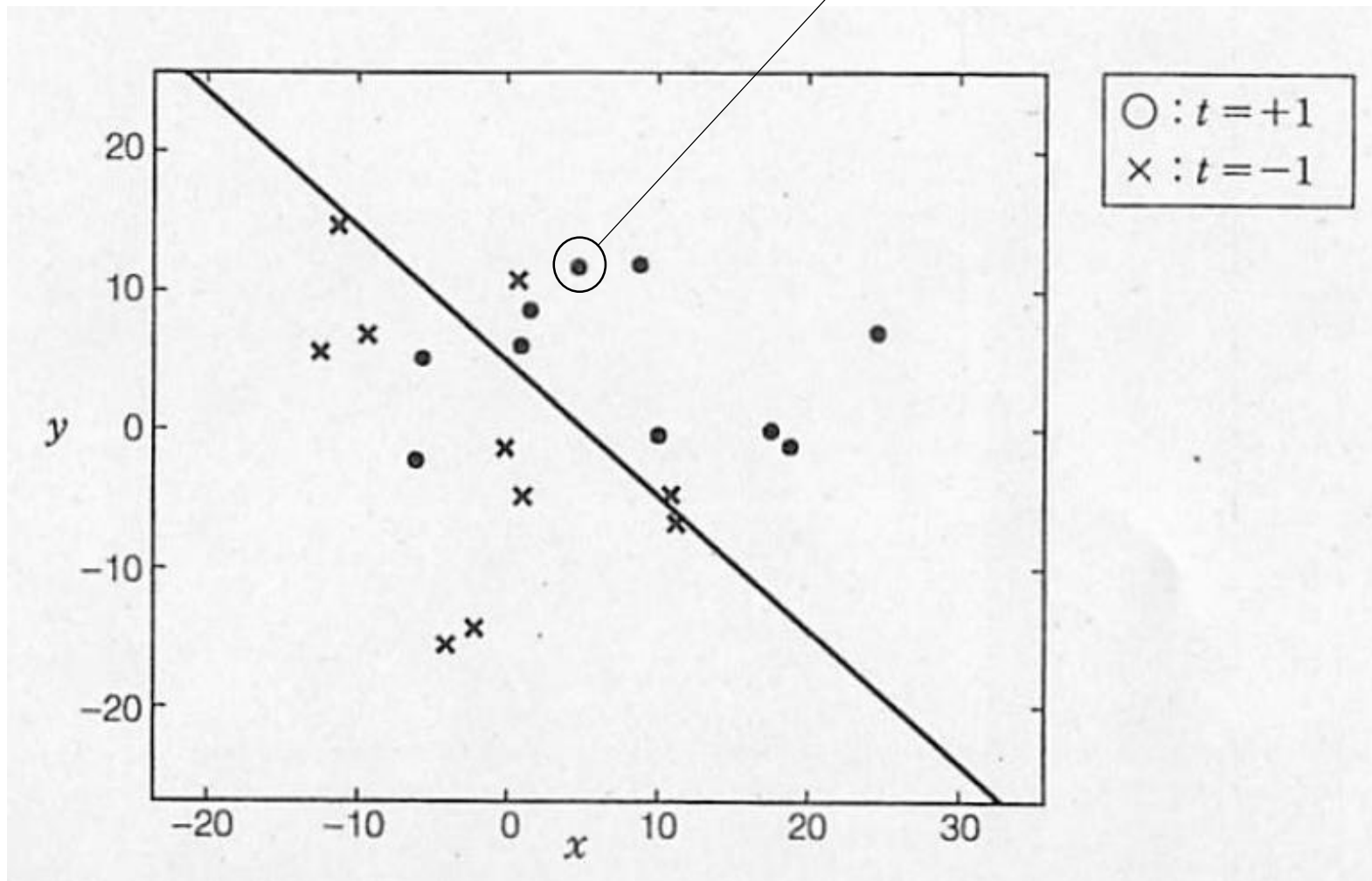
- この時、データ $\{(x_n, y_n, t_n)\}_{n=1}^N$ について、正しく分類されているかどうかは次のルールで判定できる

$$f(x_n, y_n) \times t_n > 0: \text{正 解}$$

$$f(x_n, y_n) \times t_n \leq 0: \text{不正解}$$

例

$f(x, y) > 0, t = +1$ よって、
 $f(x, y) \times t > 0$: 正解 となる



平面を分割する直線の方程式(4)

- 全てのデータ (x_n, y_n, t_n) が正解となるような直線を見つけない
- つまり $f(x, y) = w_0 + w_1x + w_2y$ の係数 (w_0, w_1, w_2) を見つけない

分類結果の評価基準(1)

- 不正解の点を誤差として計算する
- この誤差の合計値が小さいほど、正しい分類に近い
- 「境界線から離れるほど、 $f(x, y)$ の絶対値が大きくなる」という特徴を利用する

分類結果の評価基準(2)

- 分類の誤差の合計値 E は次の式で求められる

$$E = \sum_n E_n = \sum_n |f(x_n, y_n)|$$

- また、この式は $f(x_n, y_n) \times t_n \leq 0$ を満たすため、次の関係式が成り立つ

$$|f(x_n, y_n)| = -f(x_n, y_n) \times t_n$$

分類結果の評価基準(3)

- したがって E は次のように表される

$$E = - \sum_n (w_0 + w_1 x_n + w_2 y_n)$$

- すべてのデータが正しく分類できた場合は $E = 0$ になる

分類結果の評価基準(4)

- また、 E はベクトルを用いると、次のように表せる

$$E = - \sum_n t_n w^T \phi_n$$

$$w = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\phi_n = \begin{pmatrix} 1 \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

パラメーターの修正(1)

- 誤差 E の偏微分係数を0と置いてみる

$$\frac{\partial E}{\delta w_l} = 0 \quad (l = 0, 1, 2)$$

- または、勾配ベクトルが0になるとする

$$\nabla E(w) = - \sum_n t_n \phi_n = 0$$

- この式には係数 w が含まれていないため、変形しても w を求めることは不可能である

パラメーターの修正(2)

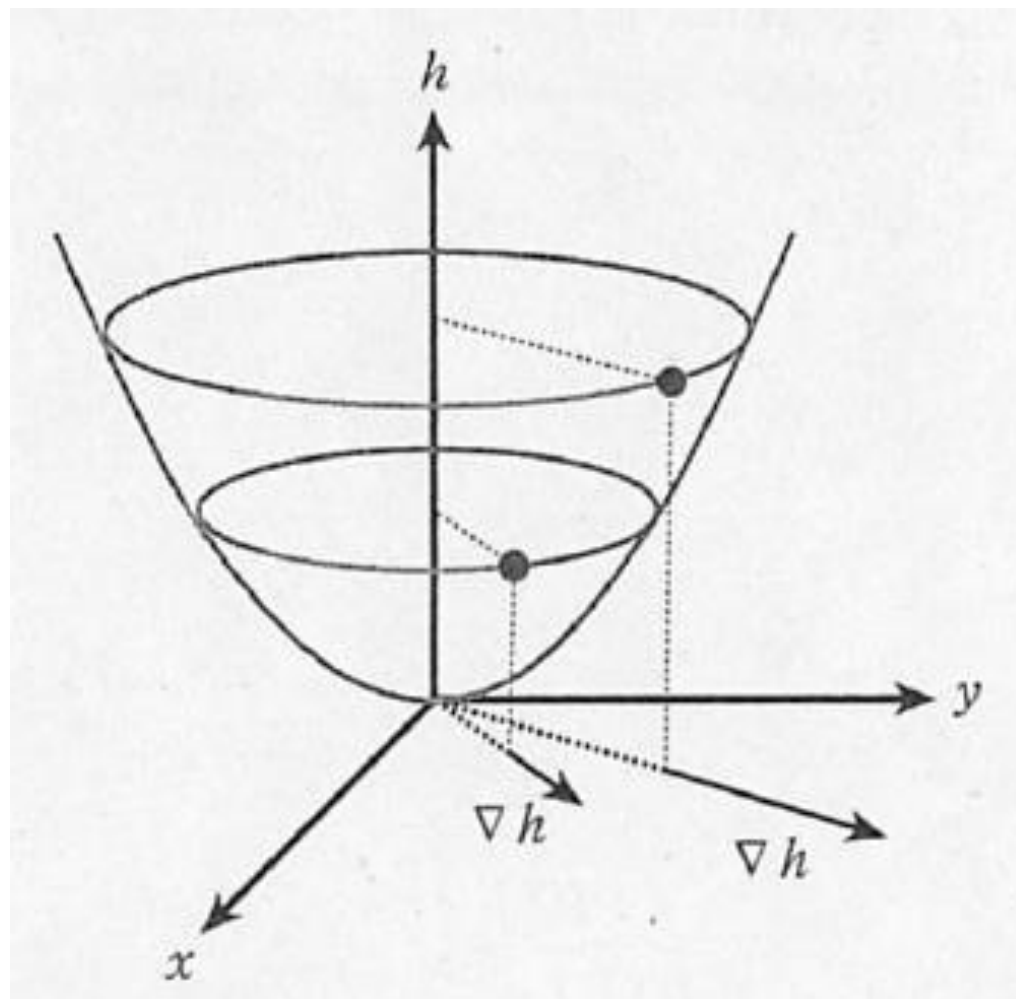
- したがって数値計算を用いて、 w を修正しながら誤差 E がなるべく小さくなるものを求める
- 勾配ベクトルの幾何学的な性質を利用する

具体例

- $h(x, y) = \frac{3}{4}(x^2 + y^2)$
- この場合、勾配ベクトルは次のようになる

$$\nabla h = \begin{pmatrix} \frac{\partial h}{\partial x} \\ \frac{\partial h}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{2}x \\ \frac{3}{2}y \end{pmatrix}$$

具体例



パラメーターの修正(3)

- この時、任意の点 (x, y) において、どちらかの方向に少し移動すると、 h の値が増減する
- 勾配ベクトル ∇h は h の値が最も増加する方向を表す
- つまり「斜面をまっすぐに這い上がる方向」を表す

パラメーターの修正(4)

- 各点における勾配ベクトルの方向に移動していけば、 $h(x, y)$ の値はどんどん大きくなる
- この場合、勾配ベクトルの反対方向($-\nabla h$)に進めば、原点(0,0)に近づき $h(x, y)$ の値は小さくなる

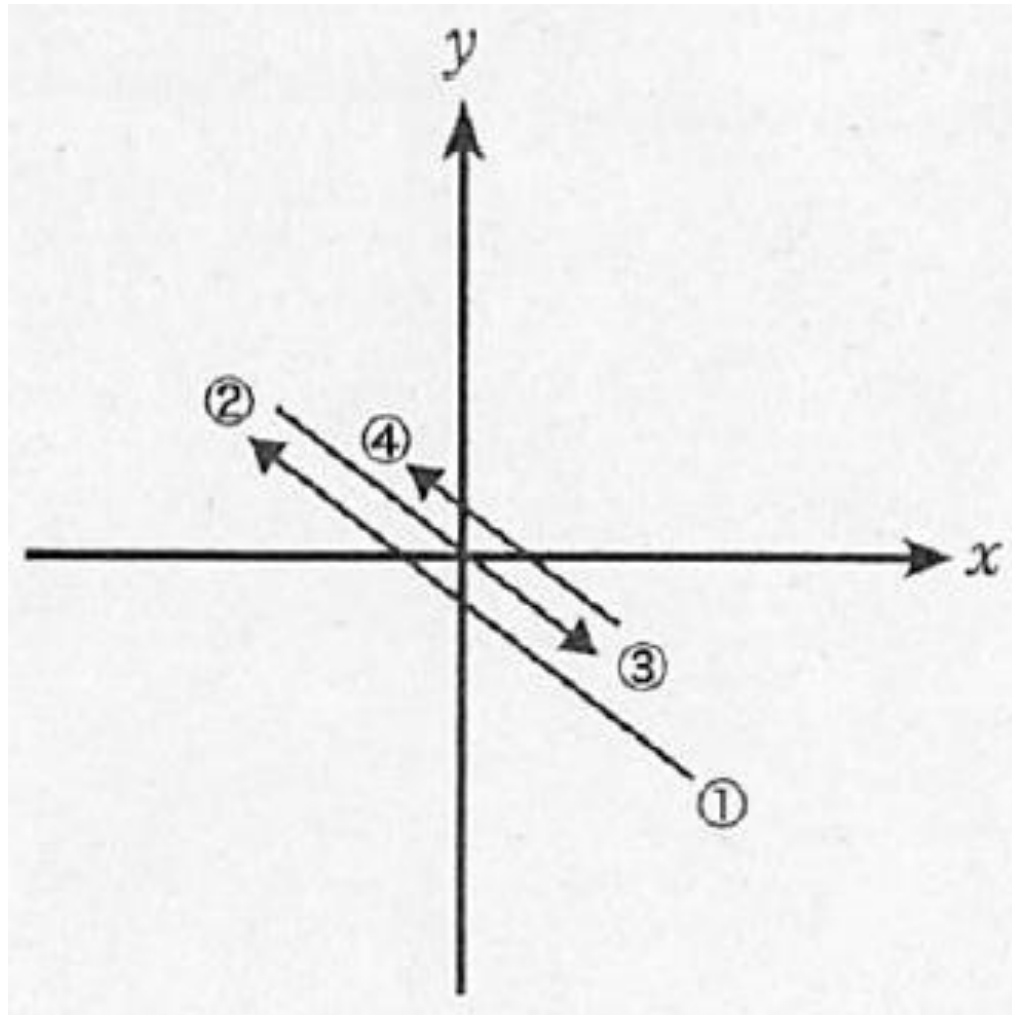
パラメーターの修正(5)

- これは次の居場所を決定するアルゴリズムとして次のように表せる

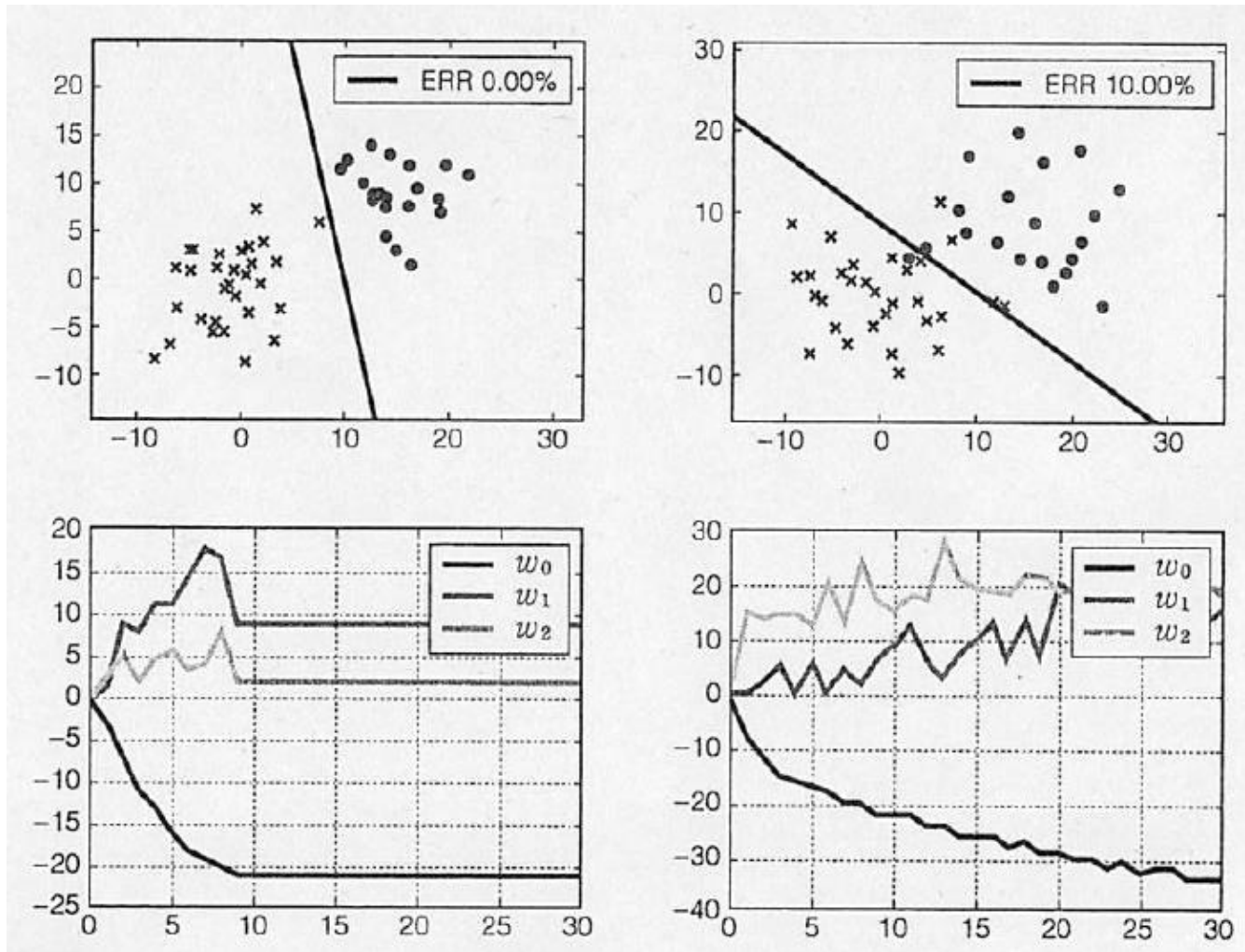
$$x_{new} = x_{old} - \nabla h$$

- この式に従ってxを何度も更新することで徐々に原点に近づいていく

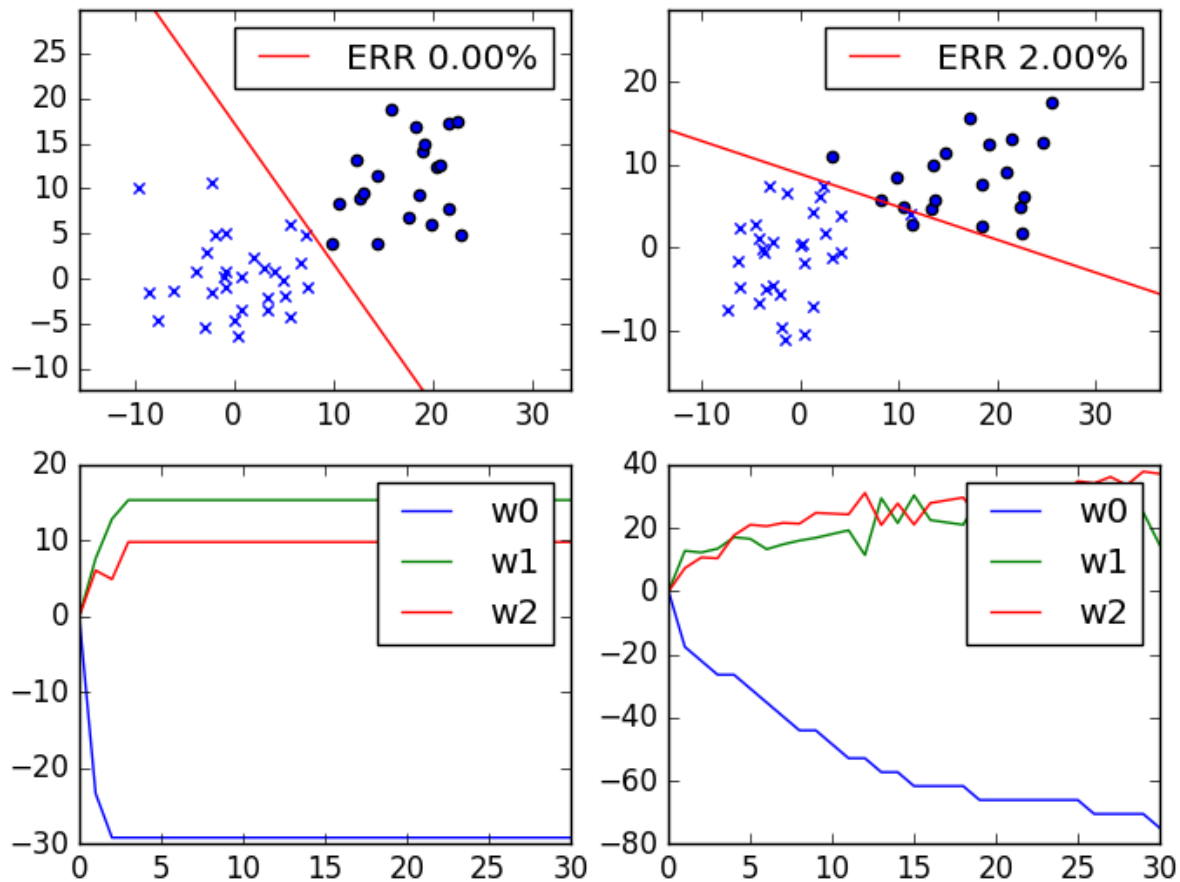
パラメーターの修正(6)



サンプルコード(1)



サンプルコード(2)



確率的勾配降下法の「収束速度」

- データを完全に分割する直線が存在する場合、パラメーター w を更新していくとその直線にたどり着く
- しかし、たどり着くまでの更新回数は不明である
- どの程度すばやく正解にたどり着けるかという速さを「アルゴリズムの収束速度」という

バイアス項と収束速度(1)

- (x, y) 平面を直線で分割するための関数 $f(x, y)$ を次のように定義

$$f(x, y) = 2w_0 + w_1x + w_2y$$

- w_0 の定義を $\frac{1}{2}$ 倍だけ変更したと考える

バイアス項と収束速度(2)

- この時、誤差関数 E は次のように表される

$$E = - \sum_n t_n w^T \phi_n$$

$$w = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\phi_n = \begin{pmatrix} 2 \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

バイアス項と収束速度(3)

- 誤差関数の形は変わらないため、先の手順と同様にして次の確率的勾配降下法の手続きが得られる

$$W_{new} = W_{old} + t_n \phi_n$$

- ただしベクトル ϕ_n はバイアス項を2にしたものを用いる
- したがって t_n は ± 1 の値をとり、更新すると w_0 は ± 2 だけ変化する

バイアス項と収束速度(4)

- 先の手順を一般化する
- c を任意の定数として、次のように定義できる

$$f(x, y) = w_0 c + w_1 x + w_2 y$$

$$\phi_n = \begin{pmatrix} c \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

- この c を適切に選ぶことでアルゴリズムの収束速度を改善できる(後述)

パラメーターの更新(1)

- (x, y) 平面の原点を通る直線でデータを分類する場合について考える
- その直線でデータを完全に分類できると、最初から分かっているものとする
- この場合、次のように仮定できる

$$f(x, y) = w_1x + w_2y$$

パラメーターの更新(2)

- したがって、誤差関数 E は次のように表せる

$$E = - \sum_n t_n w^T \phi_n$$

$$w = \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\phi_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

パラメーターの更新(3)

- すると確率的勾配降下法の手続きは、次のようになる

$$w_{new} = w_{old} + t_n \phi_n$$

- w と ϕ_n が2次元のベクトルになっている

パラメーターの更新(4)

- さらに、直線 $f(x, y) = 0$ は次のように表せる

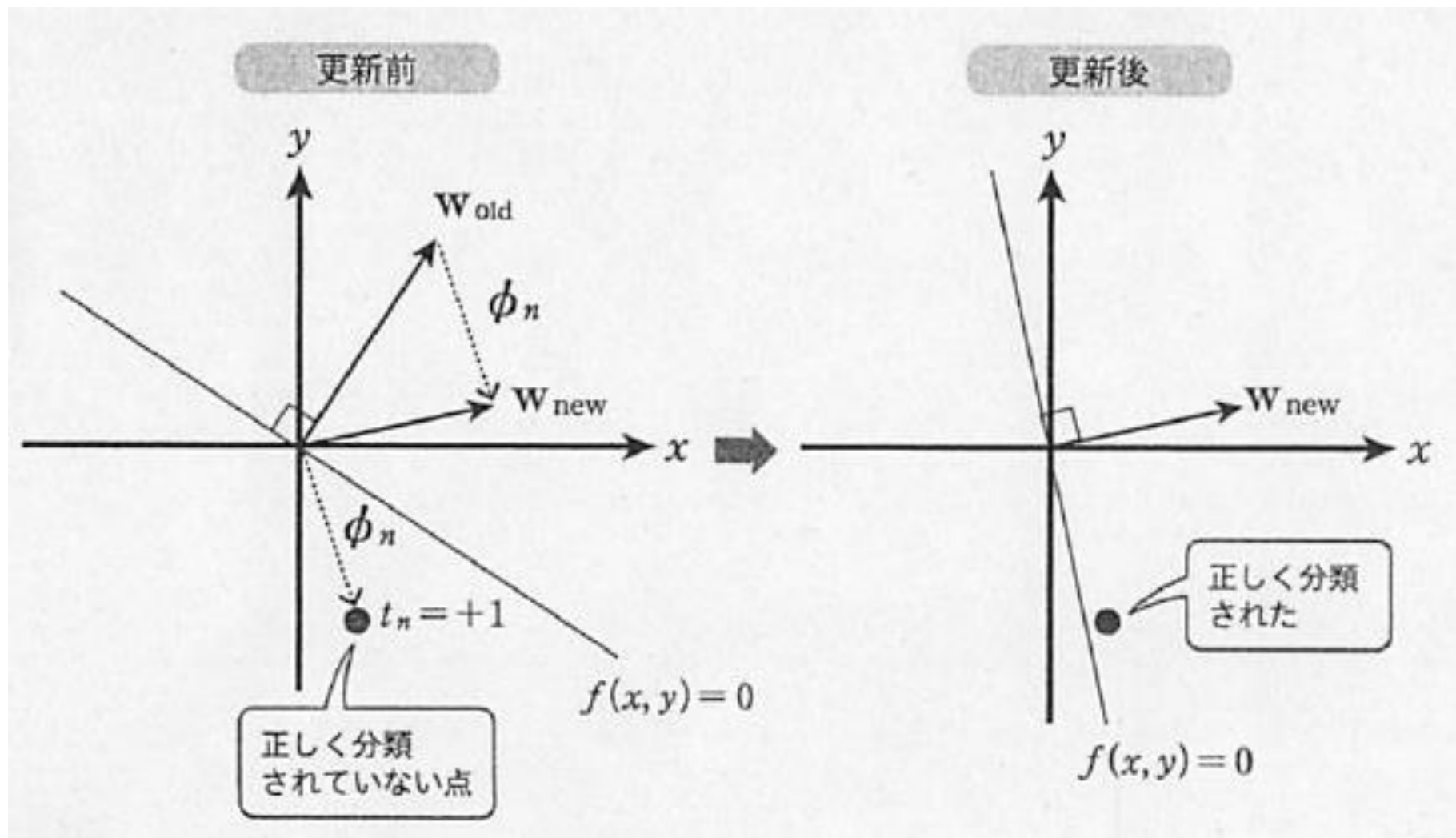
$$w^T x = 0$$

- これは、原点から直線上の点 (x, y) に向かうベクトル x とベクトル w が直交していることを示す
- つまり w は直線 $f(x, y) = 0$ に直交する法線ベクトルになっている

例

- $f(x, y) < 0$ の領域に $t_n = +1$ の点が存在している
- つまり、正しく分類できていない点 (x_n, y_n) が存在している
- ϕ_n は原点から点 (x_n, y_n) に向かうベクトルになっている
- 法線ベクトル w を ϕ_n の方向に修正する

例



3次元への拡張(1)

- データを分類する直線が原点を通るとは限らない場合について考える
- 先の手順を3次元に拡張する
- つまり3次元の (x, y, z) 空間に散らばった、 $t_n = \pm 1$ のデータ群を「原点を通る平面」で分類する

3次元への拡張(2)

- 平面の式は次の式で表せる

$$f(x, y, z) = w_0z + w_1x + w_2y$$

- 原点を通る平面は $f(x, y, z) = 0$ と表せる

3次元への拡張(3)

- 誤差関数 E を次のように定義する

$$E = - \sum_n t_n w^T \phi_n$$

$$w = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \\ w_2 \end{pmatrix}$$

$$\phi_n = \begin{pmatrix} z_n \\ x_n \\ y_n \end{pmatrix}$$

3次元への拡張(4)

- するとこれまでの手順と同様に、パラメータを修正する手続きは次のようになる

$$W_{new} = W_{old} + t_n \phi_n$$

- この場合、ベクトル w は平面 $f(x, y, z) = 0$ に直交する法線ベクトルなる
- 法線ベクトルの方向を修正することで、データを分類する平面の向きを修正していくものと考えられる

バイアス項の修正(1)

- さらに、データがすべて $z_n = c$ になっている場合について考える
- つまり $z = c$ の平面上にすべてのデータが乗っているような状況である
- この時、先の手続きは、バイアス項を c とおいたパーセプトロンのアルゴリズムと同じものになる

バイアス項の修正(2)

- この時、データが乗っている平面を分割する直線は次式で表される

$$f(x, y) = w_0 c + w_1 x + w_2 y = 0$$

- 正しくデータを分類する直線が原点の遠くを通る場合、収束速度の改善にはバイアス項の修正が必要となる

バイアス項の修正(3)

